

SEARCH

Class	Sub.	Date	Exmr.
455	456.1	11/23/04	R. P. G.
	456.5	11/23/04	R. P. G.
	456.2	11/23/04	R. P. G.
	517	11/23/04	R. P. G.
	446	11/23/04	R. P. G.
	42.1	11/23/04	R. P. G.
	67.11	11/23/04	R. P. G.
	524	11/23/04	R. P. G.
	525	11/23/04	R. P. G.
342	118	11/23/04	R. P. G.
	124	11/23/04	R. P. G.
	146	11/23/04	R. P. G.
	357.01	11/23/04	R. P. G.
	450	11/23/04	R. P. G.
	459	11/23/04	R. P. G.
	463	11/23/04	R. P. G.
370	478	11/23/04	R. P. G.
	508	11/23/04	R. P. G.
Updated	search	4/24/05	R. P. G.

INTERFERENCE SEARCHED

Class	Sub.	Date	Exmr.
455	456.5	4/24/05	R. P. G.
	446	4/24/05	R. P. G.
342	450	4/24/05	R. P. G.

SEARCH NOTES

(List databases searched. Attach search strategy inside.)

	Date	Exmr.
ENST Image and keyword search in US PAT, US-PAT, DERWENT, IBM-JPL, EDO-JPO	11/23/04	R. P. G.
Inventor name and Assignee search in PACM EXPO and EAST	11/23/04	R. P. G.
WFO Database http://patgazette.wfo.int	11/23/04	R. P. G.
EPD Database http://ep.espacenet.com	11/23/04	R. P. G.
IEEE Xplore http://ieeexplore.ieee.org/Xplore/Query.jsp	11/23/04	R. P. G.
Charles N. Appiah 455	11/23/04	R. P. G.

31 AVAILABLE COPY